大強度陽子加速器の中性子小角散乱

— 製品そのものを分析する技術を目指して —

茨城大学量子線科学専攻ビームライン科学コース 教授 小泉 智 茨城大学量子線科学専攻ビームライン科学コース 講師 能田 洋平 茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター 助教 前田 知基 茨城大学量子線科学専攻ビームライン科学コース 産学官連携研究員 上田 悟



著者近影:左から小泉、前田、上田

1. はじめに

私たちの身の周り「製品」は、高分子を 主成分とした複合材料である。そのため変 形や温度、圧力等の外部刺激に対して変幻 に粘弾性的な応答を示す。食品の食感、衣 料品の風合い、手触りからタイヤの性能ま で粘弾性と機能の話題には事欠かない。大 小のさまざまな構成成分は、原子レベルの ミクロスケールから巨視的なマクロスケー ルにわたる複雑な階層構造を形成し、粘弾 性などと関連した機能を担う。製品の粘弾 性と、それを支配する階層構造の関係を理 解することは、わたしたちの共通の興味で あろう。中性子小角散乱は、階層構造を繊 細に観察する手段である。茨城県東海村に ある大強度陽子加速器 (J-PARCパルス中性 子源)の物質・生命科学研究施設(MLF)(図1) では、学術利用の大強度中性子小角散乱装 置(TAIKAN, BL15)に加えて、産業利用を 主目的とする茨城県構造解析装置 (iMATERIA, BL20)(図2)が、2016年より 中性子小角散乱の計測を始動した¹⁾。本稿 ではiMATAERIA装置の活動を取り上げて、 この装置を「製品そのもの」が分析できる 計測技術として紹介する²⁾。パルス中性子 源の小角散乱の特徴は、飛行時間型(timeof-flight,略してTOF)であり、この手法に よって広い空間サイズ(d)を捉えた静的構 造因子を瞬時に観察することができる。

一般に製品は多成分という特徴がある。 これを小角散乱で眺めれば、各成分に由来 するシグナル (これを部分散乱関数と呼 ぶ)の総和が観察される。それぞれの部分 散乱関数は、コントラスト(散乱長密度の 差の自乗)と呼ばれる係数で重み付けされ 強弱が決まる。実験者がコントラストを自 在に変化させることができれば、注目する 成分を選択的に観察できるわけで、この手 法を「コントラスト変調|と呼ぶ。従来は 同位体 (水素と重水素) を利用した化学的 置換法が用いられてきた。しかし市販の製 品そのものを重水素化するのは不可能であ る。そこで注目するのが、水素の核スピン を偏極する「動的核スピン偏極法」であ る。核スピン偏極法とは、材料に含まれる 水素の核スピンを低温強磁場のもとで偏極 して干渉性散乱長を変化させる手法で、 iMATAERIA装置で開発中である。

2. 電子線やX線との比較

はじめに電子顕微鏡との比較から、中性 子小角散乱の特徴を記述してみよう。電子 顕微鏡の拡大倍率は原子のサイズに迫り、 構造評価の手法として欠かせない。電子顕 微鏡は、さまざまな階層構造の境界線を画 像の濃淡から検出する。これを「エッジ コントラスト」と呼ぼう。そのために境界 を際立たせる染色技術を駆使する。これに



図1 大強度陽子加速器 (J-PARCパルス中性子源)の物質・生命科 学研究施設 (MLF)



図2 iMATERIA装置の構成

あるため、試料は乾燥または凍結する必要 がある。そのため水を含んだような生きた 状態を観察することが難しい。観察視野の 違いも特徴であり、中性子線は直径10mm 程度のビームを厚み1mm程度の試料にあて がう。これに対して電子顕微鏡で10nm程度 の構造を観察する場合、その10倍程度の視 野を眺めるとしよう。このときの被検に関 わる体積を比較すると10¹⁰倍にあり、中性 子小角散乱は試料全体の平均値を得ること になる。

次にX線と比較してみよう。電磁波であ るX線が電子数に比例して感度が増大する のに対して、中性子線は核力で散乱するた めに軽元素に感度がよく、また重元素素材 に物質透過性が高い。中性子線は試料に与 えるダメージが小さいので、生物や重合反 応のその場観察に優れる³⁾。ビームサイズ は1mm程度であるため平均エリアは中性子 線の1/100になる。

3. 大強度陽子加速器パルス中性子 源の小角散乱装置

J-PARCではプロトン(H⁺)を加速し、水 銀のターゲットに繰り返し衝突させ大強度 のパルス中性子を発生させる。これを核破 砕と言い、パルスの繰り返し周期は25Hzで ある。MLFのビームホールは23本の中性子 ビームラインを有し、このなかのBL20に iMATERIA装置はある。BL20ビームラ インはパルス時間幅 (~10 µ秒) が狭いのが 特徴である (非結合ポイズン型モデレー タ)。核破砕で発生したさまざまな波長の 中性子は、スーパーミラーを並べたビーム ラインに沿って飛行する。その様子は「中 性子運動会の徒競走」のようである(文献1) の図)。飛行時間法とは、検出器に到達し た順に記録する波長の違いを弁別する手法 である。ビームラインの途中には、複数の チョッパーを並べ、長波長、短波長の不要 な中性子を取り除く役割を担う。

iMATERIA装置は巨大な真空タンクから なり、このなかに中心部の試料を取り囲む ように約1500本のヘリウム検出器が設置さ れている(図2)。試料を透過した小角散乱 は、前方位置の小角検出器(0~±15°)、お よび低角検出器バンク(±20~±40°)で捕獲 される。一方で、粉末回折は、背面検出器 バンク(±150~±180°)および90°方向の特殊 検出器バンク(±70~±110°)で捕獲される。

iMATERIA装置は、当初、粉末結晶回折の計測装置として利用を開始した。

iMATERIA装置で小角散乱を計測するため に、専用の試料ステージ、4象限スリット、 パネル型自動試料交換機を設置した(図2)。 最大40個の試料を装填して無人で自動測定 ができる。また小角散乱検出器の手前に、 可動式のダイレクトビームモニター、ビー ムストッパーを設置した (図2)。さらに 2015年度には小角検出器バンクの検出器配 置の更新を行い、中心ビーム付近に直径 100mmの孔をあけ超小角散乱を検出する。 2017年には、BL20ビームラインに中性子 を偏極する光学素子 (偏極スーパーミラー とπフリッパー)を設置した。2018年には、 前方の小角散乱と、後方への粉末回折が同 時に観察できるように、吊り下げピンホー ルスリットを整備した。

4. 中性子小角散乱の原理

小角散乱で利用するエネルギーの低い中性 子 (熱冷中性子) は平面波とみなされる。これ を物質に照射すると各原子と相互作用して球 面散乱波が発生する。中性子散乱はこの球面 波の干渉性から、物質の内部構造を解析しよ うというものである。一般に小角散乱とは散 乱角(20)が数度以下の範囲である。散乱過 程は運動量変化 $h\bar{q}(=h(\vec{k}_{e}-\vec{k}))$ と、エネル ギー変化 $\hbar\omega (= (\hbar^2 / 2m)(\vec{k}_f^2 - \vec{k}_i^2))$ の保存則 のもとで記述される。ここでカはプランク 定数、 \vec{k}_i 、 \vec{k}_f は散乱前後の中性子の波数ベ クトル、mは中性子の質量である。 散乱過程 の中性子の運動量変化 Δp は、 $\Delta p = hq/2\pi$ と与えられる。通常の中性子小角散乱では 中性子と試料の間のエネルギーのやり取り が微量であるので、 $|k_t| \approx |k_t| = 2\pi / \lambda$ として よい(λは中性子波長)。この近似は小角散 乱では良く成り立つ。したがって散乱によ る中性子の波数変化は、

$$q = |q| = (4\pi/\lambda)\sin(\theta) \tag{1}$$

と表すことができる。実験では散乱強度*I (q)* を波数*g*ごとに読み取る⁴⁾。

観察できる実空間のサイズ (d) は、波数と $d = 2\pi/q$ の逆 関係にあるので広い波数範囲 (q-range)を読み取ることが 重要である。中性子は質量が $m = 1.675 \times 10^{-27}$ kgの粒子線 であるため、ドブロイの予測 に従い、速度vで飛行する中 性子は波長 λ (= h/m v)の波 動として振る舞う。ここでh はプランク定数である。中性 子の飛行距離をL、飛行時間をtとすれば v = (L/t)であるので、 $\lambda = h/mv = (h/m)(t/L)$ と書き換えることができる。

式(1)によれば、*λ*または2*θ*のいずれか を変えればgが変化する。ここで、λを変化 させる方法を「波長分散法」、2θを変化さ せる方法を「角度分散法」と呼ぶことにす る。加速器によるパルス中性子源ではパル ス状に発生する中性子全てを試料に当て る。このなかには様々な波長が含まれる が、散乱された中性子は波長ごとに時間差 を持って検出器に到達する。この時間差を 計測して中性子波長を判定し、対応するqに 振り分けるのが波長分散法である。あるqに 到達する仕方は、いろいろなλと2θの組 み合わせで可能である。つまり長いんと小 さい2θの組み合わせは、短いλと大きな2θ の組み合わせと同じ値のgを与えるわけだ。 そのためパルス中性子をすべて試料に当 て、飛行時間法によって等価なgに整理す れば、単色の中性子を用いる角度分散法と 比較して測定効率に多大な利得が生まれ る。iMATERIAでは、1500本の検出器でカ バーされた広い散乱角2θ (= 0.1-180°)と、 広い波長 λ (= 1-10Å) とを組み合わせれ ば、瞬時に広範な波数q範囲を観測できる わけだ。角度分散法と波長分散法の両者を 併用している。

高分子電解質膜 (ナフィオン) の乾燥状 態、軽水または重水による膨潤状態をそれ ぞれ計測した (図3)。小角検出器バンクが 0.007 < q < 0.5 (Å⁻¹), 低角検出器バンクが 0.2 < q < 5 (Å⁻¹), 背面検出器バンクまでを連 続的につなげれば、波数は40Å⁻¹程度まで到 達する。その結果、電解質膜の内部に存在 する結晶グレイン (100–10nm)、イオン伝 導に関わる水クラスター(nm)や基材の結晶 (Å)が階層的に観察できる。また高波数の領 域では、水素に比例して非干渉性散乱が増 減する。この測定はJ-PARC加速器出力



図3 高分子電解質膜(ナフィオン)の乾燥状態、軽水または重水によ る膨潤状態の計測結果



図4 専用超伝導マグネット

(200kW)時で、チョッパーをパルス間隔が 80msecとなるように (ダブルフレーム運転) に設定した。このとき測定時間は600秒で あった。将来1MW出力となり、またシング ルフレーム運転で計測すれば、1/10の約60 秒という短時間で同等のデータが得られ る。材料を加工するプロセスの過渡状態の 階層構造をその場観察できると期待する。

動的核スピン偏極コントラスト 変調

多成分 (成分数N) の複合材料の小角散乱 は、(2) 式で与えられる。

 $I(q) = \sum_{i=0}^{N} \Delta b_{i}^{2} S_{ii}(q) + 2 \sum_{i < j}^{N} \Delta b_{ij}^{2} S_{ij}(q)$ (2) ここで $S_{ii}(q) \geq S_{ij}(q)$ は、自己相関と交互相 関の部分散乱関数である。

非圧縮性の条件のもとで、互いに独立な 関数の数はN(N-1)/2個であるので、この 数以上のM種のコントラスト(Δb_2)を実験 的に準備しデータセットを作る。たとえば 3成分系の場合では、成分3との散乱長の差 $\Delta b_1 = b_1 - b_3$, $\Delta b_2 = b_2 - b_3$ がコントラスト である。データセットの連立方程式を解く と部分散乱関数を決定できる。

水素について具体的にみてみよう。水 素、重水素の干渉性散乱長 (b_H, b_D) は、

 $b_{\rm H} = -0.374 + 1.456 \ P_{\rm H} \ [10^{-12} \ {\rm cm}]$ $b_{\rm D} = 0.667 \ [10^{-12} \ {\rm cm}]$

で与えられる。ここで $P_{\rm H}$ は、水素の核ス ピンの偏極度である。厳密には重水素も偏 極度に従って干渉性散乱長が変化するが、 その値は一桁小さいのでここでは無視し た。通常(室温で無磁場)では $P_{\rm H}$ = 0の無偏 極状態である。従来からの重水素を利用し た同位体置換では、 $P_{\rm H}$ = 0とした $b_{\rm H}$ と $b_{\rm D}$ の 差を利用する。

一方で、「核スピン偏極法」とは、低温強



図5 タイヤゴム (SBR) の散乱長密度を変化させた 結果

磁場のもとで共鳴周波数のマイクロ波を照 射しながらポンピングして、核スピンの偏 極状態を非平衡定常状態として維持する実 験手法である。核スピンの磁気モーメント は微小であり単独偏極することは難しい。 そこで磁気モーメントが1000倍大きな不対 電子(ラジカル)を隣接させ、核と電子の超 微細相互作用を利用し偏極する。①試料へ の電子スピン導入、②高磁場、③極低温、 ④マイクロ波照射という四つの条件のもと で、水素核スピンを偏極するわけだ。 iMATERIA装置では専用超伝導マグネット (7tesla & 1K, JASTEC社製)を準備した (図4)。

例として、タイヤゴム (SBR) の散乱長密 度を変化させてみよう (図5)。タイヤのなか で散乱長密度が大きな素材は、炭素 (グラ ファイト)である。SBRの水素をP_H = 90% まで偏極すれば、カーボンをはじめとする 配合成分とのコントラストマッチが達成で きる。コントラスト変調実験によって、ゴ ム分子のフィラーの結合、吸着や架橋反応 に伴う助触媒 (ZnO) の変化などの情報が得 図6 理化学研究所 (埼玉県和光市)の小型パルス中 性子源 (RANS) に建設中の小角散乱装置

参考文献

- 1) 小泉 智:高分子、58巻、10月号、733-736 (2009年).
- 2) 小泉 智、能田洋平:高分子、66巻、8月号、406-408 (2017年).
- 3) 小泉 智:日本ゴム協会誌、84巻、3月号、87-93 (2011年).
- 4) 中性子解説の基礎と応用 (連載講座 応用29) 中性子超小角散乱法 一歴史、発展そし て応用-日本アイソトープ協会RADIOISOTOPES, Vol.60 No.3 117/130 (2011年).
- 5) 日本中性子科学会誌波紋、入門講座「中性子実験装置 (定常炉編)、(5)原子炉にお ける小角散乱装置」、Vol24、No.2、141(2013年).
- 6) 粉粒体/多孔質材料の計測とデータの解釈/使い方、第20章「粉粒体・多孔質体の中 性子小角散乱」、195-211、S&T出版株式会社.
- Yohei Noda, Satoshi Koizumi, Tomomi Masui, Ryo Mashita, Hiroyuki Kishimoto, Daisuke Yamaguchi, Tkayuki Kumada : Shin-ichi Tanaka Kazuki Ohishi and Jun-ichi Suzuki. 49, 2036-2045 J.Appl. Cryst. (2016).
- 8) JST Astep 産業ニーズ対応タイプ「コンパクト中性子源とその産業応用に向けた 基盤技術の構築」の採択課題として装置建設を実施中.

られる。詳細は最近の文献を参照されたい ^{5)、6)}

6. 展望

茨城大学は2016年度より量子線科学専攻 ビームライン科学コースを新設し「手作り ビームライン」による大学院教育を開始し た。ここで紹介したJ-PARC のiMATERIA 装置に加えて、理化学研究所(埼玉県和光 市)の小型パルス中性子源 (RANS) に小角 散乱装置を建設中である (図6) 7。RANSの 中性子束はJ-PARCの1/1000程度であるた めに、マルチピンホールによる入射強度を 高める工夫を施した。また、本稿で紹介し た動的核スピン偏極によるコントラスト変 調法を産業利用に普及させる目的で「茨城 県中性子利用促進研究会小角散乱分科会」 を2014年度より発足させた。中性子産業利 用推進協議会によるソフトマター研究会を 定期的に開催して中性子散乱の産業利用を 推進している。ご参加いただきたい。